WET DETOXICATING METHOD OF INCINERATOR GAS

Publication number: JP11244826 Publication date: 1999-09-14

Inventor: IWASAKI MAMORU; KANAI RYUICHI; KAWAMURA

KAZUSHIGE; SUGIYAMA HIDEKI; UCHIDA MINORU

Applicant: CHIYODA CHEM ENG CONSTRUCT CO

Classification:

- international: *B01D53/70; B01D53/77; B09B3/00;* B01D53/70;

B01D53/77; B09B3/00; (IPC1-7): B09B3/00;

B01D53/70; B01D53/77

- European:

Application number: JP19980371078 19981225

Priority number(s): JP19980371078 19981225; JP19970356696 19971225

Report a data error here

Abstract of JP11244826

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method in which the treating temp. is lower than the boiling point of water and inexpensive in the detoxicating cost of dioxins in the wet detoxicating method of an incinerator waste gas containing dioxins- containing fly ash. SOLUTION: This wet detoxicating method of an incinerator waste gas containing dioxins-containing fly ash generated from an incinerator is composed of a gas-liq. contacting stage in which the incinerator waste gas cooled to a temp. lower than 100 deg.C is brought into gas-liq. contact with a hydrochloric acid acidic aq. soln., a concentrating stage in which the fly ash content in the fly ash-containing hydrochloric acid acidic aq. soln. obtained at the gas-liq. contacting state is increased and a dioxins decomposing stage in which the dioxins incorporated in the fly ash are decomposed by keeping the hydrochloric acid acidic aq. soln. obtained at the concentrating stage and containing the fly ash in an increased concn. at the temp. lower than 100 deg.C in the presence of a reaction catalyst in a dissolved state.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-244826

(43)公開日 平成11年(1999)9月14日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ		
B 0 9 B	3/00		B 0 9 B	3/00	3 0 4 C
B 0 1 D	53/70		B 0 1 D	53/34	134F
	ს 3/77		B 0 9 B	3/00	304L

審査請求 未請求 請求項の数9 〇L (全 13 頁)

		Ed -77101414	Stelling Bligger ST (TT 10 30)
(21)出顧番号	特願平10-371078	(71)出願人	000003285
			千代田化工建設株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998)12月25日		神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目12番
			1号
(31)優先権主張番号	特願平9-356696	(72)発明者	岩▲崎▼ 守
(32)優先日	平 9 (1997)12月25日		神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目12番
(33)優先権主張国	日本 (JP)		1号 千代田化工建設株式会社内
		(72)発明者	金井 隆一
			神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目12番
			1号 千代田化工建設株式会社内
		(74)代理人	弁理士 池浦 敏明 (外1名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 焼却炉ガスの湿式無害化処理方法

(57)【要約】

【課題】 ダイオキシン類含有飛灰を含む焼却炉排ガス の湿式無害化処理法において、その処理温度が水の沸点 よりも低く、ダイオキシン類の無害化コストの安価な方法を提供する。

【解決手段】 焼却炉から発生したダイオキシン類含有飛灰を含む焼却炉排ガスの湿式無害化処理方法であって、100℃より低い温度に冷却された焼却炉排ガスを塩酸酸性水溶液と気液接触させる気液接触工程、該気液接触工程で得られる飛灰を含む塩酸酸性水溶液中の飛灰含有量を高める濃縮工程及び該濃縮工程で得られる飛灰を高められた濃度で含む塩酸酸性水溶液を溶解状態の反応触媒の存在下で100℃より低い温度に保持して、該飛灰に含まれるダイオキシン類を分解するダイオキシン類分解反応工程からなることを特徴とする焼却炉排ガスの湿式無害化処理方法が提供される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 焼却炉から発生したダイオキシン類含有飛灰を含む焼却炉排ガスの湿式無害化処理方法であって、100℃より低い温度に冷却された焼却炉排ガスを塩酸酸性水溶液と気液接触させる気液接触工程、該気液接触工程で得られる飛灰を含む塩酸酸性水溶液中の飛灰含有量を高める飛灰濃縮工程及び該飛灰濃縮工程で得られる飛灰を高められた濃度で含む塩酸酸性水溶液を溶解状態の反応触媒の存在下で100℃より低い温度に保持して、該飛灰に含まれるダイオキシン類を分解するダイオキシン類分解反応工程からなることを特徴とする焼却炉排ガスの湿式無害化処理方法。

【請求項2】 該飛灰濃縮工程で得られる飛灰濃度の低められた塩酸酸性水溶液を、該気液接触工程に循環する請求項1の方法。

【請求項3】 100℃以上の温度の焼却炉排ガスを冷却工程へ送り、冷却用液と接触させて100℃より低い温度に低下させた後、該気液接触工程へ送る請求項1の方法。

【請求項4】 該飛灰濃縮工程で得られる飛灰濃度の低められた塩酸酸性水溶液を該冷却工程及び/又は該気液接触工程へ循環する請求項3の方法。

【請求項5】 該飛灰濃縮工程をシックナーまたはサイクロンを用いて行う請求項1~4の方法。

【請求項6】 該ダイオキシン類分解反応工程から排出される飛灰含有スラリー液を固液分離する固液分離工程と該固液分離工程で得られたろ液の一部または全部を濃縮し、濃縮液の一部又は全部を該ダイオキシン類分解反応工程へ循環する濃縮液循環工程を含む請求項1~5のいずれかの方法。

【請求項7】 該反応触媒が未溶解分を含み、該未溶解分が溶解状態へ移行する過程にある請求項1~6のいずれかの方法。

【請求項8】 該ダイオキシン類分解反応工程における ダイオキシン類の分解率が少なくとも60%である請求 項1~7のいずれかの方法。

【請求項9】 該反応触媒が低次価数と高次価数をとり 得る金属イオンからなる請求項1~8のいずれかの方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は焼却炉排ガスの湿式 無害化処理方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】2,3,7,8-テトラクロロジベンゾーロージオキシン(2,3,7,8-TCDD)に代表されるダイオキシン類は、人体に対して強い有害作用を示すことから、その環境への排出は強く規制されている。我国の厚生省は、1997年1月に「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を発表し、

新設の全連炉から排出される排ガス中のダイオキシン類 の濃度を、O. 1 n g - TEQ/Nm³以下とするよう に指導している。また、環境庁は、1997年12月の 大気汚染防止法の改正に伴って、ダイオキシン類を指定 有害物質とし、一般廃棄物のみならず、産業廃棄物の焼 却において発生するダイオキシン類についても規制値を 設けることになった。ダイオキシン類の無害化処理法に ついては、従来各種の方法が提案されている。このよう な方法としては、焼却法、溶融法、熱分解法、光分解 法、オゾン分解法、過酸化水素による酸化分解法、水熱 分解法及びアルカリ分解法等が挙げられる。しかしなが ら、これらの従来法は、いずれも、その実施に大きな困 難を伴ったり、経済性の点で未だ不満足である等の問題 を含むものである。特開平10-146574号公報に よれば、焼却炉排ガス中のダイオキシン類を含む飛灰に 濃硫酸等の酸化性酸を加えてスラリー状となし、このス ラリーを100℃以上の温度に加熱してダイオキシン類 を分解する方法が提案されている。この方法では、比較 的効率よくダイオキシン類の無害化を実施することがで きるものの、その処理温度が水の沸点(大気圧下、以下 同じ)以上の温度である100℃以上、好ましくは20 ○℃以上でしかも水を蒸発させながら処理を行うことか ら、エネルギーの消費割合が大きい上に、装置コストが 高い等の問題を含む。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、ダイオキシン類含有飛灰を含む焼却炉排ガスの湿式無害化処理法において、その処理温度が水の沸点よりも低く、ダイオキシン類の無害化コストの安価な方法を提供することをその課題とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題 を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、意外にも、ダイオ キシン類は、100℃より低い温度において、反応触媒 を溶解状態で含む塩酸酸性水溶液と接触させることによ って無害化し得ることを見出し、本発明を完成するに至 った。即ち、本発明によれば、焼却炉から発生したダイ オキシン類含有飛灰を含む焼却炉排ガスの湿式無害化処 理方法であって、100℃より低い温度に冷却された焼 却炉排ガスを塩酸酸性水溶液と気液接触させる気液接触 工程、該気液接触工程で得られる飛灰を含む塩酸酸性水 溶液中の飛灰含有量を高める濃縮工程及び該濃縮工程で 得られる飛灰を高められた濃度で含む塩酸酸性水溶液を 溶解状態の反応触媒の存在下で100℃より低い温度に 保持して、該飛灰に含まれるダイオキシン類を分解する ダイオキシン類分解反応工程からなることを特徴とする 焼却炉排ガスの湿式無害化処理方法が提供される。

【0005】

【発明の実施の形態】本明細書で言うダイオキシン類とは、2、3、7、8ーテトラクロロジベンゾーpージオ

キシン (2,3,7,8-TCDD) 及びその類縁化合物を指し、ジベンゾーp-ジオキシン核に $1\sim8$ 個の塩素原子が置換したポリクロロジベンゾーp-ジオキシン類(PCDDs) 及びジベンゾフラン核に $1\sim8$ 個の塩素原子が置換したポリクロロジベンゾフラン類 (PCDFs) 等を包含する。

【0006】ダイオキシン類は、前記のように種々の塩素化合物を包含するが、その具体的種類により、各種ダイオキシン類の有害性の程度はそれぞれ異なるため、各種ダイオキシン類の混合物全体としての有害性を評価するには異なるダイオキシン類の有害性を区別して評価する尺度が必要になる。このため、各種ダイオキシン類の短期間での毒性評価結果に基づき、各種ダイオキシン類の量をそれと同程度の毒性を有する2,3,7,8-TCDDの量に換算する係数(毒性当量係数(TEF))が求められており、各種ダイオキシン類のそれぞれの実際の量にこの毒性当量係数を乗じた値を加え合わせたものが毒性等価換算値(TEQ)と呼ばれて、ダイオキシン類の排出量や濃度を表すのに用いられている。

【0007】本発明によるダイオキシン類の無害化に は、ダイオキシン類に反応触媒を溶解状態で含む塩酸酸 性水溶液(以下、単に水溶液とも言う)を接触させるこ とを特徴とする。この場合、その接触温度は、水の沸点 (100℃)以下の温度であり、好ましくは80℃以下 の温度である。その下限温度は、30℃程度である。本 発明で反応処理剤として用いる前記水溶液において、そ のC 1 - イオン濃度は、水溶液1リットル当り、10ミ リモル以上、好ましくは100ミリモル以上であり、そ の上限値は3000ミリモル程度である。そのp Hは、 7以下、好ましくは6以下であり、その下限値は、通 常、2程度である。この水溶液は、他の無機酸、例えば 硫酸を含むことができるが、この場合、水溶液中のC1 - イオンとSO₄²- イオンとのモル比 [C 1 -] / [SO₄ 2-] は、5以上、好ましくは20以上に調節するのがよ い。この場合、その上限値は特に制約されない。ダイオ キシン類と水溶液との接触方法としては、ダイオキシン 類を含有する飛灰を水溶液中で撹拌する方法や、飛灰に 水溶液をスプレーさせて接触させる方法、充填塔や棚段 塔で接触させる方法等が挙げられる。なお、本明細書で 言う塩酸酸性水溶液とは、塩素イオンを含有する酸性水 溶液を意味し、酸性を維持するための酸は、塩酸、硫 酸、硝酸等が挙げられるが、塩酸の使用が好ましい。ま た、ダイオキシン類の分解とは、ダイオキシン類が非ダ イオキシン化することを意味する。

【0008】本発明で用いる塩酸酸性水溶液は、ダイオキシン類の分解を促進させる反応触媒を含有する。本発明者らの研究により、100℃より低い温度において、前記水溶液をダイオキシン類に接触させることによりダイオキシン類を無害化し得ることが明らかにされたが、反応触媒を含有しない水溶液を用いる場合には、ダイオ

キシン類を無害化するのに相当の長時間を要することに なるため、その反応触媒を水溶液に含有させることは、 工業的又は商業的観点からは非常に重要になる。このよ うな反応触媒としては、金属イオンが用いられるが、こ の場合の金属は、低次価数と高次価数をとり得る金属で あれば、遷移金属でもそれ以外の金属でもよい。このよ うな金属には、鉄、マンガン、銅、ニッケル、コバル ト、モリブデン、クロム、バナジウム、タングステン、 銀、スズ等が包含される。金属イオンは1種又は2種以 上の混合物であることができる。金属イオンには、通常 の金属イオンの他、錯イオンも包含される。本発明者ら の研究によれば、銅イオン又は、鉄イオンが好ましい。 水溶液中に含有させる触媒金属イオンの量は、特に制約 されないが、銅イオンの場合、金属換算量で、20~1 O, OOOmg/リットル、好ましくは100~5, O 00mg/リットル程度である。10,000mg/リ ットルを超えても、その添加効果の増加は期待できな い。また、他の金属イオンの場合も、その量は前記銅の 場合とほぼ同程度である。本発明で用いる反応触媒は、 一般には、塩化物、酸化物、炭酸塩、硫酸塩等の金属酸 化物又は金属塩の形で供給される。本発明で用いるダイ オキシン類を無害化させる反応処理剤としての塩酸酸性 水溶液は、これらの金属酸化物や金属塩を溶解状態で含 むが、この場合、その反応触媒は未溶解分を含むことが できる。この未溶解分は、通常溶解状態へ移行する過程 にある。このような溶解状態へ移行する過程にある未溶 解分を含む反応触媒も、有用に作用する。本発明で用い る反応触媒としては、飛灰や炉灰等の焼却灰中に含まれ ている金属成分を利用することができる。焼却灰には前 記した如き反応触媒として作用する金属が含まれている 場合が多い。このような焼却灰中に含まれている金属成 分を反応触媒として利用するには、焼却灰を塩酸水溶液 中に加えて攪拌すればよい。このような焼却灰中の金属 成分は金属イオンとしてその塩酸水溶液中に溶出され る。そして、このような金属イオンを溶解状態で含有す る塩酸酸性水溶液は、本発明におけるダイオキシン類に 対する反応処理剤として用いることができる。本明細書 において言う反応触媒は、自らの価数を変化させなが ら、ダイオキシン類を無害化させる作用を有するものも 包含するものである。従って、反応触媒として用いる前 記金属イオンは、同じ価数のものである必要はなく、低 次価数金属イオンと高次価数金属イオンの混合物である ことができ、例えば、一価銅イオンと二価銅イオンとの 混合物等であることができる。また、反応中にその金属 イオンの価数が増加又は減少するものであってもよい。 本発明で用いる好ましい反応処理剤は、例えば、塩化第 1銅と塩化第2銅を包含する塩酸酸性水溶液からなるも のである。

【0009】本発明で反応処理剤として用いる水溶液には、水溶液とダイオキシン類との接触を促進させるよう

な物質(接触促進剤)を含有させることができる。この 接触促進剤には、界面活性剤やアルコール類が包含され る。この場合の界面活性剤の種類は、特に制約されず、 陰イオン系、陽イオン系、非イオン系及び両性の界面活 性剤が使用可能である。界面活性剤の添加量は0.00 5~1重量%、好ましくは0.01~0.5重量%であ る。アルコール類としては、低級アルコールが好ましく 用いられ、その具体例としては、メタノール、エタノー ル、プロパノール等が挙げられる。その添加量は、0. 5~10重量%、好ましくは1~10重量%である。ま た、本発明においては、水溶液とダイオキシン類との接 触を促進させるために、その水溶液に超音波を照射する ことが好ましい。超音波としては、エマルジョン調製用 等に一般的に採用されている超音波が用いられる。さら に、本発明によれば、必要に応じ、その水溶液には、酸 素又は酸素含有気体を接触させてその水溶液中の溶存酸 素濃度を高めることもできる。溶存酸素の存在は、反応 触媒の活性発現を促進させ、ダイオキシン類の分解を効 果的に促進させる。この場合の水溶液と酸素又は酸素含 有ガスとの接触方法としては、水溶液中に酸素又は酸素 含有ガスを吹込む方法や、水溶液の微細液滴に酸素又は 酸素含有ガスを接触させる方法、充填塔において水溶液 と酸素又は酸素含有ガスとを向流接触させる方法等が挙 げられる。酸素含有ガスとしては、空気や酸素富化空気 等が挙げられる。

【0010】次に、本発明を図面を参照して説明する。 図1は、焼却炉から排出される飛灰を含む排ガスを本発 明により処理する場合のフローシートの一例を示す。図 1において、1は焼却炉、2は廃熱ボイラ、3は冷却 塔、4は気液接触装置、5はバグフィルター、6は貯 槽、7はシックナー、8はダイオキシン類分解反応装 置、9は固液分離装置を示す。図1に示すフローシート に従って焼却炉排ガスを無害化処理するには、焼却炉1 で生じたダイオキシン類含有飛灰を含む焼却炉排ガス は、これをライン11を通って廃熱ボイラー2に導入 し、ここでその熱量を回収した後、ライン12を通って 冷却塔3に導入する。冷却塔3に導入された排ガスは、 ライン13及び14を通って塔内上方にスプレーされて いる冷却用液の微細液滴と接触される。排ガスは、この 接触により、増湿冷却され、冷却前の焼却排ガス中の水 分の量によって飽和温度である60~75℃程度の温度 に低下される。この冷却された排ガスは、これを気液接 触装置4に導入し、ここで塩酸酸性水溶液と接触させ る。この気液接触により、排ガス中に含まれている飛灰 はその水溶液に捕捉され、排ガス中から除去される。一 方、排ガスはライン23を通って装置4から排出され る。この排ガスは、熱交換器24に導入され、ここで排 ガスを下流のバグフィルター5において水分が凝縮しな い相対湿度まで加熱した後、バグフィルター5に導入さ れ、ここで排ガス中の残留飛灰が除去される。バグフィ

ルター5を通過した排ガスは、ライン25を通って熱交換器26に導入され、ここで白煙防止のため更に加熱された後、必要に応じ、さらに適当な処理が施された後、大気へ放出される。前記塩酸酸性水溶液のpHは、7以下、好ましくは2~6である。この気液接触装置4は、排ガス中の飛灰を液中に捕捉し得る機能を有するものであればどのようなものでも使用可能である。このような装置としては、例えば、水溶液を充填した槽を用いることができる。このような槽を用いて排ガスを水溶液と接触させるには、その槽内に充填されている水溶液中に排ガスをノズルを介して吹込めばよい。

【0011】気液接触装置4においては、触媒金属イオン(銅イオン等)を溶解する塩酸酸性水溶液と排ガスとの接触が行われる。これにより、排ガス中の飛灰はその水溶液中に捕捉されるとともに、その飛灰中の金属成分がその水溶液中に抽出される。さらに、その排ガスに含有される塩化水素ガス等の酸性ガスは水溶液中に吸収される。この装置4における液体成分(スラリー溶液)は装置4から抜出され、ライン28を介してシックナー7に導入される。前記冷却塔3に対しては、補給用の冷却用水が、系内の保有液量が一定となるように、ライン15及び14を介して導入される。また、冷却塔3で用いる冷却用液の一部は、ライン16を通って気液接触装置4に導入される。

【0012】なお、気液接触装置4における排ガスの処理にともなって、処理すべき排ガスの容量が大きい場合や塩化水素ガスの濃度が高い場合には、経時的に塩酸酸性水溶液の酸性度が高まってpHが2よりも低下することも考えられるが、このような場合には、pH制御装置の検出器からの検出信号に基づいて、塩酸酸性水溶液に、pHを所定範囲に保持するための相応量のアルカリ水が導入される。

【0013】シックナー7は、気液接触装置4で得られ た飛灰を含む水溶液中の飛灰濃度を高める濃縮装置とし て作用するものである。即ち、このシックナー7では、 水溶液中の飛灰はその重力により沈降し、その表面部の 水溶液中の飛灰濃度は低められ、一方、底部の水溶液中 の飛灰濃度は高められる。この飛灰濃度の上昇した水溶 液 (飛灰濃縮液)は、これをライン29及びポンプを介 し、ダイオキシン類分解反応装置8に導入する。一方、 シックナーの表面部の飛灰濃度の小さい飛灰希薄水溶液 は、これを貯槽6、ポンプ及びライン21を通りさらに ライン20を通って冷却用液として冷却塔3に循環す る。また、ライン21を通る飛灰希薄水溶液は、その一 部をライン19を通って気液接触装置4に導入すること もできる。さらに、その一部を冷却塔3に導入し、その 残部を気液接触装置4に導入することもできる。このシ ックナー7による飛灰濃縮率は、2~60倍、好ましく は3~50倍である。また、シックナー7から排出され る飛灰濃縮液中の飛灰濃度は、1重量%以上が好まし

い。その上限値は、特に制約されないが、通常、30重量%程度である。一方、シックナー7から排出される飛灰濃度の低められた希薄飛灰水溶液中の飛灰濃度は、0.5重量%以下、好ましくは0.1重量%以下である。

【0014】前記のように飛灰含有水溶液をシックナー 7で濃縮するとともに、その飛灰濃縮液をダイオキシン 類分解反応装置8に導入することにより、その反応装置 8を小型化し、装置効率を高めることができる。その反 応装置8でダイオキシン類を分解無害化する場合、その 分解率を高めるには、その装置8での飛灰の滞留時間 (反応時間)をできるだけ長くとる必要があるが、その 場合、飛灰含有水溶液中の飛灰濃度が低いと、その長め られた滞留時間に対応してその装置容積を増加させるこ とが必要になる。本発明の場合には、その反応装置8へ 導入される飛灰含有水溶液は、その飛灰濃度が高く保持 されていることから、その反応装置における容積当りの 飛灰量が多くなり、その分装置を小型化することができ る。また、シックナー7で得られる飛灰濃度の低められ た飛灰希薄水溶液は前記冷却塔3で用いる冷却用液とし て及び前記気液接触装置4で用いる処理液として好適の ものである。即ち、この飛灰希薄水溶液は、飛灰濃度が 低い上に、その飛灰の粒径も極めて微細であることか ら、ポンプや、配管、ノズルを流通させるときに、それ らの摩擦や閉塞トラブルを生じるようなことはなく、通 常の工業用水とほぼ同様に取扱うことが可能なものであ る。

【0015】ダイオキシン類分解反応装置8では、飛灰 中に含まれるダイオキシン類の無害化が達成される。即 ち、飛灰を含む水溶液は、この反応槽中で所定時間撹拌 処理され、この間に飛灰中のダイオキシン類が分解無害 化される。この場合の水溶液は、反応触媒を含有した塩 酸酸性水溶液であり、ダイオキシン類に対しては良好な 分解無害化作用を示すものである。 反応装置8内の飛灰 滞留時間は、ダイオキシン類の分解率の点からは、長い 程好ましいが、一般的には、1~100時間程度となる よう処理条件を調整する。このダイオキシン類分解反応 装置8においては、ダイオキシン類の分解率が通常60 %以上、好ましくは80%以上、より好ましくは90% 以上となるように操作する。反応装置8で得られた反応 生成物は、ポンプ及びライン31を通って固液分離装置 9に送られ、ここで固液分離処理を受け、得られた固体 物質(飛灰等)はライン32を通って排出され、一方、 分離された水溶液はライン33を通って、金属分離処理 等を包含する排水処理工程に送られる。金属分離処理に より回収された銅等の触媒金属の一部をダイオキシン類 分解反応装置8へ返送することもできる。この場合には ダイオキシン類分解反応装置での反応触媒の濃度が高め られ、一層効果的である。ダイオキシン類分解反応装置 8は、1つの反応槽からなるものであってもよいし、複 数の反応槽からなるものであってもよい。本発明の場合、反応槽は完全混合槽に近いものであるため、複数の反応槽を直列に連結することにより反応効率のよい反応装置を得ることができる。また、複数の反応槽を用いる場合、各槽における反応触媒の濃度、塩素イオン濃度、pH等の反応条件を適宜変化させることができ、これによってダイオキシン類の効率的な分解反応を行なうことも可能である。

【0016】本発明により焼却炉排ガスの無害化処理を 行う場合、その排ガスが塩化水素を含み、またその排ガ ス中に含まれる飛灰中に銅等の触媒金属が含まれている ときには、外部からの反応触媒の添加や、塩素イオンを 含む酸性水溶液の添加は特に必要とされず、外部からは 工業用水の添加のみで排ガスを無害化処理することが可 能である。また、本発明においては、冷却工程で用いる 冷却用液及び気液接触工程で用いる水溶液として、反応 触媒を溶解状態で含む塩酸酸性水溶液を用いることによ り、その冷却の間及び気液接触の間においてもダイオキ シン類を分解除去することができる。従って、この場合 には、ダイオキシン類分解反応装置内の飛灰含有水溶液 の滞留時間を短縮することができるので、その反応槽を 小型化し得る利点がある。本発明においては、前記シッ クナーの代りに、液体サイクロンを用いることができ る。液体サイクロンを用いる場合、シックナーの場合と 同様に、飛灰濃度の高められた水溶液と飛灰濃度の低め られた水溶液が得られ、その高飛灰濃度の水溶液はダイ オキシン類分解反応装置に導入され、その低飛灰濃度の 希薄水溶液は冷却塔及び/又は気液接触装置に導入され

【0017】本発明を実施する場合の他のフローシート を図2に示す。図2において、図1に示したものと同じ 符号は同じ意味を示す。図2における10は水溶液濃縮 装置(多重効用缶)を示す。この図2に示した方法は、 固液分離装置9で得られる飛灰を分離した後のライン3 3を通って抜出される水溶液を、濃縮装置10に導入 し、濃縮液の1部をダイオキシン類分解反応装置8へ返 送する点で図1に示した方法とは相違している。 濃縮装 置10は、多重効用缶からなり、この装置には、加熱水 蒸気がライン43を通って導入され、また、飛灰を分離 した後の水溶液がライン33を通って導入される。装置 10に導入されたこれらの加熱水蒸気及び水溶液は、第 1蒸発缶aで間接的に接触し、水溶液はその加熱水蒸気 により間接的に加熱され、その加熱量に応じた水蒸気が その水溶液から蒸発し、これによって、その水溶液は濃 縮される。この場合、水溶液と加熱水蒸気との間接接触 により、その水蒸気は凝縮し、凝縮水が生成する。この 凝縮水は蒸発缶 a の底部からライン 3 4 を通って抜出さ れる。

【0018】蒸発缶aで蒸発濃縮化処理を受けた水溶液は、次に蒸発缶b内に導入されるとともに、蒸発缶a内

で蒸発した水蒸気も蒸発缶りに導入され、ここで両者は間接的に接触し、水溶液はその水蒸気により間接的に加熱され、その加熱量に応じた水蒸気がその水溶液から蒸発し、これによってその水溶液は濃縮される。この水蒸気と水溶液との間接接触により生じた凝縮水はライン35を通って抜出される。

【0019】蒸発缶b内の濃縮液及び蒸発水蒸気は、前 記と同様にして蒸発缶でに導入され、前記と同様にして 間接接触される。この蒸発缶cで生成した凝縮水はライ ン36を通って抜出される。一方、蒸発缶c内の蒸発水 蒸気はライン37を通り、冷却器38で凝縮された後、 ライン39及びライン42を通って冷却塔3に導入され る。また、蒸発缶a、b、cから抜出された各凝縮水は ライン39及び、ライン42を通って冷却塔3に導入さ れる。蒸発缶cからライン40を通って抜出された濃縮 液は、ライン41を通って後続の排水処理装置に導入さ れ、適当な廃水処理が施された後、放流される。この場 合、その濃縮液の一部は、ライン40及び44を通って ダイオキシン類分解反応装置8に返送される。濃縮液を ダイオキシン類分解反応装置8に返送することで、装置 8内での反応触媒及び塩素イオン濃度を高めることがで き、分解反応装置容積の低減化あるいは分解率の向上に 寄与する。前記濃縮装置10においては、濃縮液中の塩 素化合物が析出しない範囲内で、固液分離装置9からの 水溶液を濃縮するのがよい。

【0020】図1及び図2においては、焼却炉排ガスを 100℃より低い温度に冷却するために、冷却用液を用 いる冷却塔を用いる例を示したが、排ガスの冷却はこの ような冷却塔に限らず、他の手段、例えば、熱交換器を 用いて行なうことができる。

【0021】前記したように、ダイオキシン類分解反応 装置8に供給される飛灰含有水溶液中の飛灰濃度の高い 方が、その反応装置8の装置効率が高くなる。例えば、 飛灰含有水溶液の装置内滞留時間が同じ場合、水溶液中 の飛灰濃度2倍にすると、その反応装置8の内容積は約 1/2ですむ。そして、反応装置8に供給する水溶液中 の飛灰濃度を高濃度にするには、シックナー7での濃縮 率を向上させることが必要となる。しかしながら、水溶 液中には排ガス中の酸性ガスから生じる塩類や飛灰から 抽出される塩類が存在し、これらを系内より排出する必 要がある。飛灰を高濃度に濃縮する場合には、排出され る水溶液量が少なくなるため、系内の塩類濃度の増加を もたらす。この塩類濃度が飽和溶解度に近くなると、系 内で部分的に冷却される場所等での塩類の析出が生じた り、飛灰からの塩類の抽出が不完全になる等のトラブル となる。従って、飛灰を高濃度に濃縮するには系内の塩 類濃度を調整しつつ行うことが必要となる場合がある。

【0022】図3に、シックナー7において水溶液中の 飛灰濃度を液中の塩類濃度を調整しつつ高濃度に濃縮す る場合のフローシートを示す。図3には、全フローシー

トのうちのシックナー7に関係する部分のフローシート のみが示され、他の部分のフローシートは図1のフロー シートと同じであり、省略されている。なお、図3にお いて、図1に示した符号と同じ符号は、図1の符号と同 じ意味を有する。図3に示したフローシートに従うと、 図1に示した気液接触装置4から抜出された飛灰含有水 溶液は、ライン28を通ってシックナー7に導入され、 ここで濃縮される。飛灰濃度の高められた濃縮液は、ラ イン29及びポンプを通ってダイオキシン類分解反応装 置8に導入され、ここでダイオキシン類の分解無害化が 行われる。この反応装置8から排出される水溶液は、ポ ンプ及びライン31を通って固液分離装置9に導入さ れ、ここで水溶液中の飛灰等がライン32を通って分離 される。飛灰等の分離された後の水溶液はライン33を 通って、次の排液処理装置へ送られ、適当な施された 後、放流される。一方、シックナー7で得られた飛灰濃 度の低められた水溶液は、ライン27を通って抜出さ れ、貯槽6及びライン51を通って固液分離装置52に 導入され、ここでその水溶液中の飛灰等が分離され、ラ イン53を通って貯槽56に導入される。 固液分離装置 52で得られる飛灰等の分離された後の水溶液は、ライ ン54を通って抜出され、その一部はライン55を通っ て貯槽56へ導入され、その残部はライン57を通って ライン33に導入される。貯槽56内の飛灰を含む水溶 液は、ライン58を通って冷却塔3及び/又は気液接触 装置4に循環される。図3の方法によれば、系内からの 排出水はライン29より抜き出される水溶液の他に、ラ イン57からも排出されるため、系内の塩類濃度を調整 しつつ飛灰を濃縮することが可能となる。

【0023】図4に、シックナー7において水溶液中の 飛灰濃度を濃縮する場合のフローシートの他の例を示 す。このフローシートにおいては、図1に示した気液接 触装置4から抜出された飛灰含有水溶液の代りに、飛灰 スラリー調製槽で調製された飛灰スラリー液が用いられ る。この図4に示したフローシートは、飛灰スラリー調 製槽を含む点で実際の焼却炉排ガスを処理する場合のフ ローシートと相違しているが、図4のフローシートは、 シックナー7による飛灰含有水溶液の濃縮実験を容易に 実施し得るために採用されたものである。なお、図4に おいて、60は飛灰スラリー調製槽を示し、図3に示し た符号と同じ符号は、図3の符号と同じ意味を有する。 図4に示したフローシートにおいては、飛灰スラリー調 製槽60に対して、ライン21からのシックナー上澄み 液、ライン61から工業用水及びライン62より排ガス 中より除去される酸性ガスを模擬した塩酸及び硫酸を添 加し、更に飛灰をライン63より添加した後、攪拌しな がらライン64よりp H調節剤を加えてスラリー液を調 製する。このスラリー液は、これをライン28を通して シックナー7に供給する。

【0024】図5に、飛灰を分離した後の水溶液を加熱

濃縮し、濃縮液の一部をダイオキシン類分解反応装置へ 返送する場合のフローシートの例を示す。このフローシ ートにおいては、図1に示した気液接触装置4から抜出 された飛灰含有水溶液の代りに、飛灰スラリー調製槽で 調製された飛灰スラリー液が用いられる。この図5に示 したフローシートは、飛灰スラリー調製槽を含む点で実 際の焼却炉排ガスを処理する場合のフローシートと相違 しているが、図5のフローシートは、シックナー7によ る飛灰含有水溶液の濃縮実験を容易に実施し得るために 採用されたものである。なお、図5において、60は飛 灰スラリー調製槽、10は蒸発による濃縮装置を示す。 図4に示した符号と同じ符号は、図4の符号と同じ意味 を有する。図5に示したフローシートにおいては、固液 分離装置9からライン33を通って抜出された飛灰等の 分離された後の水溶液は、濃縮装置10へ送られ、ここ で加熱され、その水溶液中の水の一部が蒸発され、濃縮 される。この濃縮液は、ライン40を通って抜出され、 その一部はライン44を通って反応装置8へ循環され、 その残部はライン41を通って排出される。濃縮装置1 0で発生した水蒸気は、冷却器38で冷却凝縮され、ラ イン39を通って排出される。

[0025]

【実施例】次に本発明を参考例及び実施例によりさらに 詳細に説明する。

【0026】参考例1

焼却炉排ガス中から分離回収した下記性状の飛灰中に含まれるダイオキシン類の無害化処理を以下のようにして行った。

(飛灰の性状)

(i)炭素質物質の含有量 : 0.1重量%

(ii) 銅含有量 : 0.35重量%

(iii) ダイオキシン類含有量:3.6 ngーTEQ/g (実験方法) 前記飛灰400gを、2リットルの純水中に加え、加熱撹拌しながら塩酸を添加して65 $^{\circ}$ 、pH 3.5を48時間維持した。この時の水溶液中のC1濃度は1900ミリモル/リットルで、 $[C1]/[SO_4]$ モル比は113で、Cu濃度は500mg/リットルであった。48時間撹拌後、スラリーを吸引ろ過して処理後の飛灰中に含まれるダイオキシン類を分析した。ダイオキシン類分解率を以下の式により算出した。その結果、92%の分解率が得られた。

【数1】

 $R = (a_0 \times c_0 - a \times c) / a_0 c_0 \times 100$ (1)

R:ダイオキシン類分解率(%)

a₀:未処理飛灰重量(g (Dry))

a : 処理飛灰重量(g (Dry))

co:未処理飛灰中のDXN濃度(ng-TEQ/g)

c :処理飛灰中のDXN濃度(ng-TEQ/g)

【0027】参考例2

参考例 1 において、p 日調整を硫酸で行った以外は同様にして実験を行った。この時のC 1 / S O_4 モル比は 1 9 であった。この場合のダイオキシン類分解率は 6 1 % であった。

【0028】参考例3

参考例1において、反応時間を変化させた以外は同様にして実験を行った。その結果、反応時間20時間で65%の分解率が得られ、反応時間48時間で92%の分解率が得られた。

【0029】参考例4

焼却炉排ガス中から分離回収した下記性状の飛灰中に含まれるダイオキシン類の無害化処理を以下のようにして行なった。

(飛灰の性状)

(i)炭素質物質の含有量 :3.0重量%

(ii) 銅含有量 : 0.17 重量%

(iii) ダイオキシン類含有量:17.4ng-TEQ/

(実験方法)前記飛灰400gを、純水に接触促進剤と

してメタノールを10wt%添加した4リットルの溶液中に加え、加熱撹拌しながら塩酸を添加して65℃、pH3.5を48時間維持した。この時の水溶液中のC1濃度は480ミリモル/リットルで、〔C1〕/〔SO4〕モル比は29で、Cu濃度は100mg/リットルであった。48時間撹拌後、スラリーを吸引ろ過して処理後の飛灰中に含まれるダイオキシン類を分析し、ダイオキシン類分解率を算出した。その結果、70%の分解率が得られた。

【0030】参考例5

参考例4において、水溶液に超音波を照射した以外は同様にして実験を行った。この場合には83%の分解率が得られた。なお、前記超音波としては、久保田商事社製の超音波処理装置UP-50Hから発生する超音波を用いた。

【0031】参考例6

参考例4において、接触促進剤としてメタノールの代り にスルホサクシネート型アニオン界面活性剤8g及び特 殊エーテル系非イオン界面活性剤4gを添加した以外は 同様にして実験を行った。この場合には67%の分解率 が得られた。

【0032】参考例7

図6に示す実験装置を用い、以下の操作及び条件に従って飛灰中に含まれるダイオキシン類の分解実験を行った

(処理操作及び条件)

- 1. 図4に示すフラスコにFe、Mn、Mo、Cu、Zn、Cr及びVをそれぞれ<math>100mg/L含む(塩化物として溶解)純水2.0Lを入れ、これに少量の塩酸を加えて加熱撹拌し、pH3.5及び65℃の条件を維持した。
- 2.次いで、これに参考例1で示した飛灰400gを投入し、塩酸を加えてpH3.5を維持しながら、50NL/時で空気流通下、65℃で48時間撹拌を続けた。
- 3.48時間の撹拌後、スラリーを吸引沪過して処理液 と処理飛灰を得た。
- 4. 原飛灰、処理液、処理飛灰及び排出ガス中のダイオキシン類を分析した。

【0033】(処理結果)

(1) 飛灰の上記湿式処理前後の重量変化は表1の通りであり、処理前の400gが処理後には150g(処理前の37.5%)に減少した。これはNaC1等の溶解性塩類が溶解したためであると思われる。

[0034]

【表1】

飛灰の湿式処理前後の重量変化

(単位:g-dryベース)

	処理前	処理後
飛灰重量	400	150

【0035】(2)上記湿式処理前後の飛灰中のダイオキシン類の濃度は表2に示す通りであり、処理後の飛灰中の濃度は全体的に処理前の飛灰中の濃度に比べてかなり低くなった。なお、表2及び表3中の略語は次の意味を有する。

T4CDDs: テトラクロロジベンゾパラジオキシンP5CDDs: ペンタクロロジベンゾパラジオキシンH6CDDs: ヘキサクロロジベンゾパラジオキシンH7CDDs: ヘプタクロロジベンゾパラジオキシンO8CDD: オクタクロロジベンゾパラジオキシンTotal PCDDs: 全ポリクロロジベンゾパラジオキシンオキシン

T4CDFs: テトラクロロジベンゾフランP5CDFs: ペンタクロロジベンゾフランH6CDFs: ヘキサクロロジベンゾフランH7CDFs: ヘプタクロロジベンゾフランO8CDFs: オクタクロロジベンゾフラン

Total PCDFs:全ポリクロロジベンゾフラン

Total 全ダイオキシン類

【0036】 【表2】

飛灰の湿式処理前後のダイオキシン類濃度

(単位:ng-TEQ/g)

		処理前	処 璒 後
		(原飛灰)	(処理飛灰)
	T4CDDs	0.064	0.013
ダイ	P 5 CDD s	0.27	0.041
オ	H6CDDs	0.35	0.098
キシ	H7CDDs	0.13	0.054
ン	O8CDD	0.033	0.019
	TotalPCDDs	0.85	0.23
ジ	T4CDFs	0.04	0.0089
べ	P5CDFs	0.90	0.25
ンツ	H6CDF s	1.0	0.42
フラ	H7CDFs	0.22	0.15
ラン	O8CDF s	0.0082	0.0076
	TotalPCDFs	2. 2	0.83
	Total	3. 1	1.1

37.5%になっていることを考慮して、前記数式1で 算出した。なお、排出ガス及び処理液中のダイオキシン 類は、物質収支上、無視しうる程度であったことから、 除去率は飛灰中のダイオキシン類濃度の分析値のみから 算出した。

[0038]

【表3】

ダイオキシン類除去率

(単位:%)

		除去率
ダイオキシン	T4CDDs	9 2
	P 5 CDD s	9 4
*	H6CDDs	8 9
キーシ	H7CDDs	84
ン	O8CDD	7 8
	TotalPCDDs	9 0
"	T4CDFs	9 2
~:	P5CDFs	90
ンゾ	H6CDFs	8 4
ジベンゾフラン	H7CDFs	7 5
	O8CDF s	6 5
	Total PCDFs	86
	Total	8 7

【0039】実施例1

焼却炉排ガスから分離回収した飛灰を使用し、図4に示したフローシートで以下のように無害化処理を行なった。この場合の主要操作条件を図4との関連で示す。

(実験方法)図4の飛灰スラリー調製槽60に、ライン21からのシックナー上澄み液、工業用水61及び排ガス中より除去される酸性ガスを模擬した塩酸及び硫酸を7:1のモル比でライン62より添加し、更に飛灰を50g/hでライン63より添加した後、攪拌しながらライン64より水酸化マグネシウムを加えてpH3.5のスラリー液を調製した。飛灰スラリー調製槽60での液の滞留時間は図1の冷却塔3及び気液接触装置4での滞留時間を模擬して行った。

(1) ライン63

·飛灰量:50g/h

・飛灰中のダイオキシン類濃度: 1.0 ng-TEQ/g

(2) ライン28

・温度:65℃

・抜出し液の性状

C1イオン濃度: 36, 200ppm-w (ppm-

w:重量基準濃度)

Cuイオン濃度:120ppm-w

C1/SO₄モル比:100

pH:3.5

飛灰濃度: 0.5wt%

·抜出し量:4,900g/h

(3)ライン27・温度:65℃

· 飛灰濃度:0. 1 w t %

·溢流量:3,500g/h

(9) ライン29

・温度:65℃

・飛灰濃度:1.5wt%

・飛灰中のダイオキシン類濃度:1.8ng-TEQ/

g

・抜出し量:1,400g/h (10)ダイオキシン類分解反応槽7

・温度:65℃ ・処理液の性状

C1イオン濃度:36,200ppm-w

Cuイオン濃度:120ppm-w

C1/SO₄モル比:100

pH:3.5

飛灰濃度: 1.5wt%

· 滞留時間: 48時間

(11) ライン31

・温度:65℃

·飛灰濃度:1.5wt%

・飛灰中のダイオキシン類濃度: 0.26ng-TEQ

/g

・ダイオキシン類分解率:89%

(12) ライン32

·飛灰量:21g/h

・飛灰中のダイオキシン類濃度:0.26ng-TEQ

/g

・ダイオキシン類分解率:89%

【0040】実施例2

焼却炉排ガスから分離回収した飛灰を使用し、図5に示したフローシートで以下のように無害化処理を行なった。この場合の主要操作条件を図5との関連で示す。

(実験方法)図5の飛灰スラリー調製槽60に、ライン21からのシックナー上澄み液、工業用水61及び排がス中より除去される酸性ガスを模擬した塩酸及び硫酸を7:1のモル比でライン62より添加し、更に飛灰を50g/hでライン63より添加した後、攪拌しながらライン64より水酸化マグネシウムを加えてpH3.5のスラリー液を調製した。飛灰スラリー調製槽60での液の滞留時間は図2の冷却塔3及び気液接触装置4での滞留時間を模擬して行った。また、濃縮装置10は電気ヒーターによって加熱した。

(1) ライン63

· 飛灰量: 50g/h

・飛灰中のダイオキシン類濃度: 1.0ng-TEQ/

g

(2)ライン28 ・温度:65℃

・抜出し液の性状

C1イオン濃度:36,200ppm-w

Cuイオン濃度:120ppm-w

C1/SO₄モル比:100

pH: 3.5

飛灰濃度: O. 5wt%

· 抜出し量: 4,900g/h

(3)ライン27

· 温度:65℃

· 飛灰濃度: 0. 1wt%

·溢流量:3,500g/h

(4)ライン29・温度:65℃

·飛灰濃度:1.5wt%

・飛灰中のダイオキシン類濃度:1.8ng-TEQ/

g

·抜出し量:1,400g/h

(5)ダイオキシン類分解反応槽8

・温度:65℃

・処理液の性状

C1イオン濃度: 60, 000ppm-w

Cuイオン濃度:200ppm-w

C1/SO₄モル比:160

pH: 3.5

飛灰濃度: 1.1wt%

· 滞留時間: 35時間

(6)ライン31

・温度:65℃

· 飛灰濃度: 1. 1wt%

・飛灰中のダイオキシン類濃度:0.21ng-TEQ

/g

・ダイオキシン類分解率:91%

· 処理液量: 1, 945g/h

(7) ライン32

·飛灰量:21g/h

・飛灰中のダイオキシン類濃度: 0.21ng-TEQ

/ g

・ダイオキシン類分解率:91%

(8) ライン40

·濃縮液性状

C1イオン濃度: 120, 000ppm-w

Cuイオン濃度:400ppm-w

· 濃縮液量: 960g/h

(9) ライン39

·凝縮水量:964g/h

(10) ライン44

·循環液量:545g/h

(11) ライン41

·排出液量:415g/h

【0041】実施例3

図4に示したフローシートに従って飛灰の無害化処理を 行った。この方法では、シックナーにより飛灰濃度を4 w t %まで濃縮したが、ダイオキシン類の分解反応槽を 実施例1の約1/2.5に小さくして、滞留時間は実施 例1と同じで行なった。

(1) ライン63

·飛灰量:50g/h

・飛灰中のダイオキシン類濃度:1.0ng-TEQ/

g

(2) ライン28

・温度:65℃

・抜出し液の性状

C1イオン濃度:99,000ppm-w(重量基準の

濃度)

Cuイオン濃度:330ppm-w

C1/SO₄モル比:250

pH:3.5

飛灰濃度: 0.5wt%

・抜出し量:5,120g/h

(3)ライン27

・温度:65℃

・飛灰濃度:0.1wt%

·溢流量:4,595g/h

(4) ライン31

・温度:65℃

· 飛灰濃度: 4. 0wt%

・飛灰中のダイオキシン類濃度: 1.7 ng-TEQ/

g

・抜出し量:525g/h

(5)ダイオキシン類分解反応装置8

・温度:65℃

処理液の性状

C1イオン濃度:99,000ppm-w

Cuイオン濃度:330ppm-w

C1/SO₄モル比:250

pH:3.5

飛灰濃度: 4. Owt%

·滞留時間:48時間

(6) ライン31

・温度:65℃

·飛灰濃度:4.0wt%

・飛灰中のダイオキシン類濃度: 0.13ng-TEQ

/g

・ダイオキシン類分解率:95%

(7)ライン32

· 飛灰量:21g/h

・飛灰中のダイオキシン類濃度: 0.13ng-TEQ

/g

・ダイオキシン類分解率:95%

【0042】実施例4

図3に示したフローシートに従って飛灰の無害化処理を行った。この場合の主要操作条件を図3との関連で以下に示す。この場合、飛灰スラリーの調製は実施例1と同じなので省略する。この方法では、シックナーにより飛灰濃度を10wt%まで濃縮したが、ダイオキシン類の分解反応装置内容積を実施例1の約1/6に小さくして、滞留時間は実施例1と同じで行なった。

(1) ライン28

・温度:65℃

・抜出し液の性状

C1イオン濃度: 50, 000ppm-w

Cuイオン濃度:170ppm-w

C1/SO₄モル比:140

pH:3.5

飛灰濃度: 0.5wt%

·抜出し量:5,195g/h

(2)ライン27

・温度:65℃

· 飛灰濃度: 0. 1 w t %

·溢流量:4,985g/h

(3) ライン29

・温度:65℃

・飛灰濃度:10wt%

・飛灰中のダイオキシン類濃度:1.8ng-TEQ/

g

· 抜出し量:210g/h

(4)ダイオキシン類分解反応装置8

· 温度:65℃

・処理液の性状

C1イオン濃度:50,000ppm-w

Cuイオン濃度:170ppm-w

C1/SO₄モル比:140

pH:3.5

飛灰濃度:10wt%

·滞留時間:48時間

(5)ライン31

・温度:65℃

・飛灰濃度:10wt%

・飛灰中のダイオキシン類濃度: 0.22ng-TEQ

/g

・ダイオキシン類分解率:91%

(6)ライン32

· 飛灰量: 21g/h

・飛灰中のダイオキシン類濃度:0.22ng-TEQ

/g

・ダイオキシン類分解率:91%

(7)ライン57

排液の性状

C1イオン濃度: 50,000ppm-w

Cuイオン濃度:170ppm-w

排液量:810g/h

(8) ライン58

・温度:65℃

· 飛灰濃度: 0.1wt%

【0043】比較例

実施例1でシックナーを使用しないで、飛灰濃度0.5 wt%でダイオキシン類分解反応装置8へ供給した結果 を以下に示す。

(1)ダイオキシン類分解反応装置供給液(ライン29)

・温度:65℃

供給液の性状

C1イオン濃度:11,900ppm-w

Cuイオン濃度:40ppm-w

C1/SO4モル比:33

pH:3.5

飛灰濃度: 0.5wt%

飛灰中のダイオキシン類濃度:2.1ng-TEQ/g

·供給液量:4,200g/h

(2)ダイオキシン類分解反応槽装置8

・温度:65℃

処理液の性状

C1イオン濃度: 11,900ppm-w

Cuイオン濃度: 40ppm-w

C1/SO4モル比:33

pH:3.5

·飛灰濃度: 0.5wt%

·滞留時間:16時間

(3)ダイオキシン類分解反応装置出口液(ライン3

1)

・温度:65℃

·飛灰濃度: 0.5wt%

・飛灰中のダイオキシン類濃度:1.4ng-TEQ/

g

・ダイオキシン類分解率:41%

(4) ライン32

·飛灰量:21g/h

・飛灰中のダイオキシン類濃度: 1.4 ng-TEQ/

g

・ダイオキシン類分解率:41%

[0044]

【発明の効果】本発明によれば、焼却炉排ガス中に含まれる飛灰中のダイオキシン類を低コストでかつ高効率で分解無害化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】焼却炉から排出される飛灰含有排ガスを本発明 により処理する場合のフローシートの一例を示す。 【図2】焼却炉から排出される飛灰含有排ガスを本発明 により処理する場合のフローシートの他の例を示す。

【図3】焼却炉から排出される飛灰含有排ガスを本発明 により処理する場合のフローシートのさらに他の例を示す。

【図4】焼却炉から排出された飛灰を使用して本発明の 実施を行った場合のフローシートを示す。

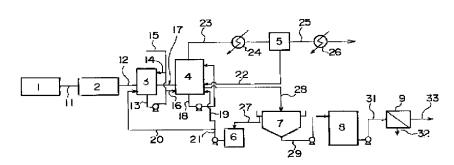
【図5】焼却炉から排出された飛灰を使用して本発明の 実施を行った場合の他のフローシートを示す。

【図6】ダイオキシン類の分解実験に用いた実験装置の 説明図を示す。

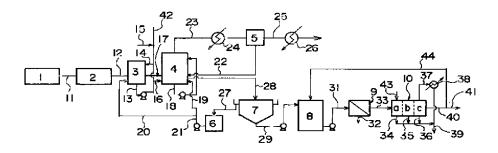
【符号の説明】

- 1 焼却炉
- 2 廃熱ボイラー
- 3 冷却塔
- 4 気液接触装置
- 5 バグフィルター
- 6 貯槽
- 7 シックナー
- 8 ダイオキシン類分解反応装置
- 9 固液分離装置
- 10 濃縮装置
- 51 固液分離装置
- 56 貯槽

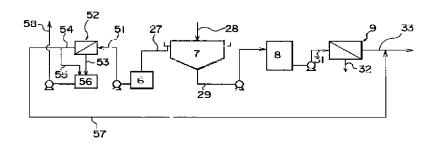
【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 川村 和茂

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目12番 1号 千代田化工建設株式会社内 (72)発明者 杉山 秀樹

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目12番 1号 千代田化工建設株式会社内

(72) 発明者 内田 稔

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央二丁目12番 1号 千代田化工建設株式会社内